

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成21年1月29日(2009.1.29)

【公開番号】特開2006-153766(P2006-153766A)

【公開日】平成18年6月15日(2006.6.15)

【年通号数】公開・登録公報2006-023

【出願番号】特願2004-347676(P2004-347676)

【国際特許分類】

G 0 1 R 31/28 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 31/28 H

【手続補正書】

【提出日】平成20年12月9日(2008.12.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 2】

近年の電子デバイスの高速化に伴い、電子デバイスを試験する試験装置においても、動作の高速化が望まれている。そこで、近年、試験信号や制御信号の高速伝送を実現するため、被試験デバイスにテストパターンを印加するテストヘッドと、テストヘッドのテストシーケンスを制御するメインフレームとを光ファイバケーブルによって接続するものが提案されている。

【特許文献 1】特開平 1 0 - 1 4 2 2 9 8 号公報

【特許文献 2】米国特許第 4 8 9 8 4 4 8 号明細書

【特許文献 3】米国特許第 4 9 0 0 1 2 3 号明細書

【特許文献 4】米国特許出願公開第 2 0 0 3 / 0 2 1 9 1 9 4 号明細書